# METHOD AND DEVICE FOR INSPECTING AIRBORNE PARTICLE

Publication number: JP61205844 (A)
Publication date: 1986-09-12

Inventor(s):

DON AREN DOOTORU

Applicant(s): Classification: ALCAN INT LTD

- international:

G01N15/12; G01N15/10; (IPC1-7): G01N15/12

- European: G01N15/12B1

Application number: JP19860042785 19860227

Priority number(s): GB19850005047 19850227

Also published as:

EP0193394 (A2)

区 EP0193394 (A3) 区 EP0193394 (B1)

US4926114 (A)
NO860720 (A)

more >>

Abstract not available for JP 61205844 (A)

Abstract of corresponding document: EP 0193394 (A2)

The invention concerns apparatus and method for studying particles suspended in an electrically conducting fluid by providing an aperture with a current path therethrough, causing the fluid to flow through the aperture and detecting resistive pulses caused by the passage of suspended particles. Alt;??>Additional information about particle size is generated by designing the aperture such that its cross-section changes progressively along its length, and observing the duration of the resistive pulses, which duration varies with particle size. The method is particularly useful for the study of particles suspended in molten metal.

Data supplied from the *esp@cenet* database — Worldwide

## 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-205844

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)9月12日

G 01 N 15/12

7246-2G

審査請求 有 発明の数 2 (全6頁)

69発明の名称 浮遊粒子検査方法及び装置

> 創特 願 昭61-42785

29出 願 昭61(1986)2月27日

劉1985年2月27日劉イギリス(GB)劉8505047

優先権主張

個発 明 者 ドン・アレン・ドート カナダ国ジー7エス・2エル5,ケベツク州ジョンクィー

ル・デイツキー 3043

類 人 カナダ国エツチ3エイ・3ジー2,ケベツク州モントリオ 勿出 アルカン・インターナ

ショナル・リミテツド ール、シヤーブルツク・ストリート・ウエスト 1188

73代 理 人 弁理士 湯茂 恭三 外5名

1. (発明の名称)

. 浮 並 粒 子 検 査 方 法 及 び 装 置

- 2. 〔特許請求の範囲〕
- (1) 貫通する閉口部を備えた絶縁壁と、その間 を流体を通り且つ脚口部を通過して電流の通路を 形成するための藍の両側に対向して配置された一 対の電極と、流体を制御された速度で粥口部を通 過させ且つ同時に前記電流の通路により2個の電 模閣に電流を通過させる手段と、関口部を通過す る流体に浮遊する粒子により壁を横切って生じる 電気抵抗(抵抗パルス)の変化を検出する手段と を翻えて成る導電性の流体内に浮遊する粒子を検 査する装置において、前配銅口部が流体の流れの 方向に有限の長さを有し、開口部の断面積が前記 長さの少なくとも一部に沿って連続的に変化し、 検出手段が抵抗パルスの持続時間を分析する手段 を備えていることを特徴とする装置。
- (2) 電気抵抗の変化を検出する手段が瞬間的な 電圧の増加を検出する手段であることを特徴とす

る一定の電流条件の下に使用される特許請求の範 囲第1項に配載の装置。

(3)流体内に検出領域を形成し、その検出領域 が長手方向の軸線と断面積を有し、検出領域の長 手方向に延長する電流進路に沿った流れに対し電 流を生じ、検出領域を通って長手方向に制御され た速度で流体を流し、前記粒子が存在することに より検出領域を通過する流体に生じる電気抵抗 (抵抗パルス) の変化を検出するようになされた 導電性の流体内に浮遊する粒子を検査する方法に おいて、検出領域が長手方向に有限の長さを有 し、検出領域の断面積が前配長さの少なくとも一 部に沿って連続的に変化し、検出抵抗電圧パルス が前記パルスの持続時間を分析することを含む導 電性の流体内に浮遊する粒子を検査する方法。

- (4) 導電性の流体が溶解金属であることを特徴 とする特許請求の範囲第3項に記載の方法。
- (5)電流が一定電流条件の下に流され、電気抵 抗の変化が瞬間的な電圧増加の形式で検出される ことを特徴とする特許請求の範囲第3項に記載の

方法。

#### 3. (発明の詳細な説明)

米国特許第2.858.508 号、1953年10月20日発行は、導電性の液流媒体内に浮遊する粒子を数説数である。 抵抗パルス技術として公知の装置を設設 明している。 直径数ミクロンから数百ミクロンの関いる。 でで、一を備えた絶縁整が液内に浸されている。 一切が 中でで、一切が 中で、一切が 中で、 一切が 中で、 一切が

不純物のない流体が開口部を通過する場合は、2 電極間の抵抗は安定しておりそれに従って電口 日 安定している。流体内に浮遊する粒子が開口部を通過すると、(あるいは、更に正確には、走査 領域を通過すると)抵抗値は変化し、一般的なる場合がそうであるように、粒子の導電性が流体を一定 たいては、浮遊粒子が開口部を通過とする条件においては、浮遊粒子が開口部を通過

て、より正確な線維の長さを測定する。

このようにして更に説明される談婆羅は木質的にイオン導電特性を有する液体に関する。ヨーロッパ特許第118770号の明細書によれば、この概念は、電子導電特性を有する溶解金属に拡張され、その目的のために高電流密度が要求される。

これらの装置すべてにおいて、開口部の断面積はその長さ方向に沿って一定であるかあるいはその上流部および下流部の輪において流体の流れに乱れのないように形成されているが、追加の情報を提供するためにいかなる機構的な方法においても、その長さの方向に沿って変化させるようにはなっていない。

本発明に従えば、開口部は流体の流れの方向に 治って有限の長さを有し、開口部の断面はその長 さ方向の少なくとも一部に沿って次第に変化する ようになされている。断面がこのように次第に変 化している結果として、開口部を通過する粒子に より生じる抵抗パルスの持続は粒子の寸法に依存 すると、電圧パルスが発生し、これは簡単に検出される。それと代替的に、電圧を一定とする条件においては、電流パルスが発生し、この場合は瞬間的に電流の減少を生じる。流体の流量を知り、電圧パルスの発生率を知れば、流体の単位容積当りの粒子数を簡単に計算できる。1953年以来、この装置は非常に開発され洗練され、これに関する多数の特許および文献が現在存在する。

米国特許第3,668,531 号を含めて、様々な特許が、電圧パルスの振幅を利用して、どのように反応した粒子の大きさを判定可能かを説明している。米国特許第3628140 号は、分解能を増加させるために、開口部の上流あるいは下流に円錐形の室を提供している。

米国特許第3.441,848 号は線線の長さ測定に関する。流体内に浮遊する線維は関口部を長さ方向に通過する。 該特許はこれを利用して、電圧パルスの持続時間を使用して反応する線線の長さを判断する。 米国特許第3.880,568 号においては、電圧パルスの振幅と持続時間の組合わせを利用し

する。本発明に従えば、抵抗パルスの持続時間が 分析され、その粒子の寸法についての情報が提供 される。抵抗パルスとは、一定電流における電圧 の瞬間的増加あるいは一定電圧における電流の瞬間 前数少を意味する。本発明を実施する好ましい 方式においては、一定電流条件が使用され、任意 の関値を超える電圧の時間の長さが測定される。

断面の連続的変化は先端を切った円錐形の開口部により提供される。代替的に、閉口部は円環内にある穴のような形状にすることも可能である。 その他の形状も可能である。

第1 図を参照すれば、対向する阿側にある壁に 表面18、20を有する導電液体内に提されて、 絶縁壁10とそこを通る開口12、対向する壁に 配置された一対の電板14と16とがある。流体 は制御された流速で矢印の方向に開口を通過目を はようになされている。一定の電流が電極間を れ、 関口部を通過する粒子により生じる電圧パル スが(図示されていない手段により)検出され分 析される。

開口部は長手方向の軸線24と、統体の流れの 方向に減少する直径を有する先端を切った円錐の 形状を有するものとして示されている。

ほぼ導電性のない粒子が円形の断面積(ほぼ粒子の断面より大きい領域)の関口部を通過する場合(ドプロワ・R・Wおよびピーン・C・P、「抵抗パルス技術によるサブミクロン粒子の計数と寸法測定」)、関口部を横切って測定された抵抗は以下の方程式により与えられるということが示されている。

$$\Delta R = \left(\frac{\Delta V}{I}\right) = \frac{4\rho}{\pi} \cdot \frac{d^3}{D} \qquad (1)$$

A R は、 関口部の電気抵抗の変化。

△ V は、電流Iが存在する場合に表示される電圧 の対応する変化。

Pは、流体の固有抵抗値。

dは、粒子の同等の球の直径。

Dは、開口部の直径。

は、便利な例として役立つ。

第2図にある円錐の影の部分内にある任意の点「X」における抵抗の変化 (ΔV/I)を生じさせる直径「d」の粒子の場合を考察する。

円錐の頂点にある原点を固定すると、基礎直径 「D」は単純に、

$$D(X) = KX, \qquad (3)$$

となる。

ここで K は円錐により区切られた 2 角度 ( 8 ) の正接の 2 倍であり、

つまり、D (X) = 2 (tanθ) X (4) 円錐の容積は、

$$V \circ I = \frac{1}{3} \pi \left( \frac{D}{2} \right)^2 h \qquad (5)$$

hは、円錐の高さ、

Dは、基礎直径。

かくて、第2図に図示された、X1から一定の 距離Xまでの先端を切った円錐の容積は 方程式(1)を変形して、方程式(2)が得られる。

$$D = \left[\frac{4\rho}{\pi} \left(\frac{1}{\Delta V}\right) d^3\right]^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{4\rho}{\pi} \cdot \frac{d^3}{\Delta R}\right)^{\frac{1}{4}} (2)$$

これは、開口部 D の直径の明確な表現であり、この直径において、直径 d の粒子が開口部の抵抗を以下の式の程度変化させる。

$$\Delta R \cdot \left(\frac{\Delta V}{I}\right)$$

第1図と方程式(2)を点検すると、大きい粒子 いかな子に比較して、抵抗をARの値にが発い、より早く抵抗を変化させる、ということが明白となる。更に、次に示すように、関口部の形状が知られていて、流れの条件が適当に選択されている場合、粒子の過過が抵抗に最小の変化を生る持続時間と粒子の寸法との間に関数関係を構成することが可能である。

先端を切った円錐の形状を有する開口部の場合

$$V(X) = \frac{\pi}{3} \cdot X \left( \frac{D(X)}{2} \right)^2 - \frac{\pi}{3} \cdot X \left( \frac{D(X)}{2} \right)^2$$
(6)
$$D(X) \text{ of the an } \theta(X) \text{ the first } X$$

$$V (X) = \frac{\pi}{3} \cdot \tan^2 \theta \left( X - X_i^3 \right)$$
 (7)

先端を切った円錐を通過する流体内に実質的なな速度の変化はないと仮定する。これは、非粘性流れと仮定した場合に、小さい薄い開口部を通過する容積流速度が、ベルヌーイの方程式により正確に予御可能である、という観察に基づいて正出にされる。この仮定により、粒子が地点XからX1までの通過するに要する時間「T」は単純に

$$T = \frac{V(x)}{Q} \tag{8}$$

Qは、流体の容積流速度である。

方程式(2)を方程式(4)と法定式(8)へ 代入して、粒子の直径「d」が、開口部の電気抵 抗 Δ R の増加を生ぜしめる時間と、粒子の直径 「d」との間の明確な関係を提供する。

$$T = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{\tan^2 \theta}{Q} \cdot \left( \left[ \frac{i}{2\tan \theta} \left( \frac{4\rho}{\pi} \cdot \frac{d^3}{4R} \right)^3 \right] - X_i^3 \right) (9)$$

あるいは、好ましい実施例にあるように更に簡 便に、電流 I が存在する場合に電圧の変化 (Δ V) を使用して、

$$T = \frac{\pi}{24 \cdot \tan \theta \cdot Q} \left[ \left( \frac{4\rho \cdot I \cdot d^3}{\pi \cdot \Delta V} \right)^{\frac{3}{4}} - D \right]^{\frac{3}{4}}$$
 (10)

Di は、先端を切った円錐の小さい方の直径である。

事例として、60アンペアの適用電流(I)が存在する場合に、流速度2・67×10 M/秒(16cc/分)において、小さい方の直径Di=3×10 Mと傾斜角度-=8・53度の先端を切った閉口部を通過する溶解アルミニウム(ρ=25×10 ΩM)、の場合を考察する。直径(d)の粒子の通過する間に関値電圧(Δ V、この事例では10μV)を超過する時間Tは、方程式(10)へ代入して得られる。

第3 図の開口部は、流れが乱れる危険がいくら か大きいにもかかわらず、代替的に右から左への 流体の流れに使用可能である。

第4 図においては、関口部は減少する直径を有する先端を切った円錐形の上流部分28と、増加する直径を有する先端を切った円錐形の下流部分30となら成る。この形状は、第1 図の形状に比較して、粒子の寸法の与えられた変化に対する電圧パルスの持続時間の変化が倍になる、という利

| d (        | 1 0 | m) | T | ( 1 | 0 |   | s |
|------------|-----|----|---|-----|---|---|---|
| 2          | 0   |    |   |     | 5 | 4 |   |
| 2          | 5   |    |   | 1   | 4 | 6 |   |
| 3          | 0   |    |   | 2   | 6 | 5 |   |
| 3          | 5   |    |   | 4   | 1 | 2 |   |
| 4          | 0   |    |   | 5   | 8 | 9 |   |
| 4          | 5   |    |   | 7   | 9 | 2 |   |
| <b>.</b> 5 | 0   |    | 1 | . 0 | 3 | 0 |   |

流体の流れの方向にある関口部の長さは、僧々の流れの方向にある関口部の長さは、傷々い粒子の長さよりもほぼ長いが、関口部(あるいはそれに関連する検出領域)が1度に1個以ような針子については、上述の方程式はややでは対すの大き、かくて、本発明は、溶解全属中ではずれなからあまりはですが、球状の形態からあまりはですれないような場合にとりわけ有用である。直径を表がような場合にとりわけ有用である。直径を表が、ような場合にとりおけずれる。関口部の上流に下流の端は流線形の液流を促進するように形成される。

点を有する。

第5 図においては、減少する直径を有する先端を切った円錐形の上流部分32と、円筒形の中間部分34と、増加する直径を有する先端を切った円錐形の下流部分36とを有する。

第6図においては、壁10が長手方向の軸線線を 4を有する。しかし関ロ部を有する。しかし関ロ部を有する。しかし関ロでは対して直線に平行な方向に対して直線に平行な方向に対ロ部は、 で次の形状を有し、、験24の周囲に40を以下の形状を有し、、験24の周囲に40を以下ののでは、数ででは、数ででは、数ででは、数でである。 では、では、でいるのでは、がいいでは、いいに、 を関ロ部の対しては、がいいでは、いいに、 を関ロのが表する。では、いいに、 を関ロのが表する。では、いいに、 を関ロないのが、にいいて、 を関ロないのが、にいいに、 を関ロないのが、にいいに、 を関ロないのが、にいいに、 を関ロないのが、にいいに、 を関ロないのが、でいるが、でいるで、 でのかって、様々な方法で形成可能である。

第7図は、本発明の数学的処理の図式的表現である。 該グラフは、最大直径 0 , 6 mm、 最小直

# 特開昭 61-205844 (5)

径 o . 3 mm、 長さ 1 . 3 mmの円錐開口部を通過する、直径の範囲が 2 0 ~ 3 5 μmの粒子のの過過に対する理論的電圧 一時間曲線である。 こ タ 焼 コンピー である で が で な で が は の は は 距離の 増分を 使 用 して まり、 一定 電 れ た と り まり に が が な が 方程式 は し で で が が な ま な で が れ た も の の れ た も の で れ た 観 は に パ レ て そ が の た か に 年 る られ た 特 続 時 間 が 数 字 実 を 示 し れ て 増加 す る 。 と い う 事 実 を 示 し れ て 増加 す る 。 と い う 事 実 を 示 し れ て 増加 す る 。

#### 夹 施 例

1 重量%の塩化カリウム溶液に既知の直径のガラス玉を散乱させた、第1図にある円錐形の開口部を備えた装置を使用して実験が行われた。以下の表は、ガラス玉の直径に対する電圧パルスの持続時間を(任意の参照電圧を超えるものをミリセカンドで)詳細に説明している。

… 電極、18… 表面、20… 表面、22… 矢印、24… 長手方向の軸、25… 上流部分、26…下流部分、30…下流部分、32…上流部分、34…中間部分、36…下流部分、38…壁、40…円の中心。

代理人 弁理士 楊 浅 恭



| 電圧パルス持続時間(≡s) | ガラス玉直 |
|---------------|-------|
| 0.18          | 57    |
| 0.48          | 85    |
| 0.80          | 107   |
| 0.59          | 103   |
| 0.18          | 58.8  |
| 0.20          | 56.8  |

最初の3個の結果は、単一散乱の混合ガラス玉を使用して得られた。電圧パルス持続時間がガラス玉の直径を判断するのに使用可能であることは明白である。

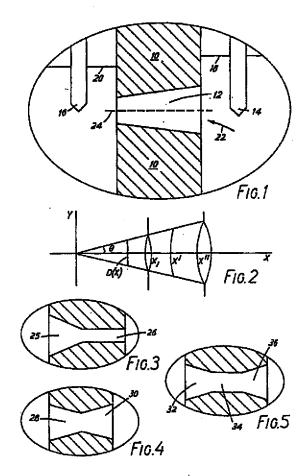
### 4.〔図面の簡単な説明〕

第1図は、本発明による装置の図式的ダイヤグ ラム。

第2図は、円錐、第3図から第6図までは、第 1図の装置に使用される代替的関口部を通る軸線 方向の断面。

第7回は、異なる寸法の粒子に対する電圧パルスの輪郭を示す時間に対応する信号のグラフ。

10…絶縁壁、12…開口部、14…電極、16



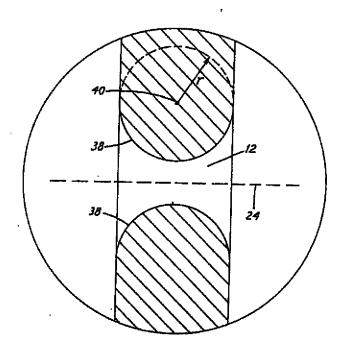


FIG.6

